전자 전단 간섭법을 이용한 플랜지 용접부 내부 결함 측정에 관한 연구 A study on the detection of the internal defect at the flange weld by digital Shearography

*김정필¹, [#]강영준², 이동환², 유원재³, 한삼희⁴, 오정윤⁴

*J. P. Kim¹, [#]Y. J. Kang(yjkang@chonbuk.ac.kr)², D. H. Lee², W. J. Ryu³, S. H. Han⁴, J. Y. Oh⁴

¹ 전북대학교 기계설계대학원, ² 전북대학교 기계설계대학원, ³ 전북기계산업리서치센터,⁴ 전북대학교 기계설계대학원

Key words : Internal defect, Shearography, Welded Zone

1. 서론

압력용기의 용접부분의 검사방법으로 크게 3 가지를 사 용한다. 첫째, Mechanical examination 이 있고, 둘째로 Visual Examination 이 있다. 마지막 세 번째 방법으로 Radiographic examination 이 있다. 또한 압력용기의 용접 후 또는 유지 보수를 위한 검사방법으로 RT 와 UT 를 많이 사용한다.[1] 이 방법들은 접촉식 방법으로 공간적인 한계를 나타낸다. 이런 점을 극복하기 위해서 비 접촉식 검사방법의 필요하 다. 간섭성 광원을 이용하는 방법 중 정렬이 쉽고, 진동 등 외란에 둔감한 전자 전단 간섭법이 산업현장에서 널리 쓰 이고 있다. Shearography 는 홀로그래피나 ESPI 처럼 조사부 위 전체의 검사가 가능하다. 기존 방법에 비하여 검사영역 이 넓고 한 순간 정성적인 결함 검출이 가능하여 보다 빠 르고 효율적인 검사를 할 수 있다.[2] 본 연구에서는 십자형 압력용기의 용접부에 내부 결함을 방전가공 하였다. 결함 방향에 따른 fringe 패턴을 관찰하였다. 결함을 정성적으로 검출하고 결함의 길이에 대한 정량적인 검출을 수행하였다.

2. 이론

Fig.1 은 레터럴 전자 전단 간섭계의 개략도이다. 레이저 에서 빔이 물체에 조사되고 반사된 빛이 광 분할기를 거쳐 하나는 위쪽은 거울을 통해 CCD 에 상이 맺히고 다른 하 나는 오른쪽 거울을 통해 반사된 후 CCD 에 상이 맺히게 된다. 이때 그림에 나와 있듯이 오른쪽 거울을 살짝 회전 시켜 CCD 에 맺히는 두 개의 상을 전단(shearing)시키게 된 다. 이 상태에서 변형 전 물체의 정보를 가진 스페클 패턴 과 변형 후 물체의 정보를 가진 스페클 패턴을 전자적으로 빼주게 되면 나비(butterfly)모양의 무늬가 생기게 된다.



Fig. 1 Schematic diagram for a lateral digital Shearography



Fig. 2 Vector diagram to calculate Phase difference

P 점과 Q 점에서 변형 전후의 위상차를 Fig. 2 에서 직접

구해보면

$$\Delta \phi_p = \frac{2\pi}{\lambda} \left[(1 + \cos \theta) d_1 + \sin \theta d_2 \right] \tag{1}$$

$$\Delta \phi_Q = \frac{2\pi}{\lambda} [(1 + \cos\theta)(d_1 + \Delta d_1) + \sin\theta(d_2 + \Delta d_2)]$$
(2)

식 (2)를 테일러 정리를 이용하여 그 값을 정리하면 다 음과 같다.

$$\Delta \phi_{Q} = \frac{2\pi}{\lambda} \left[(1 + \cos\theta) (d_{1} + \frac{\partial d_{1}}{\partial x} Sx) + \sin\theta (d_{2} + \frac{\partial d_{2}}{\partial x} Sx) \right]$$
(3)

 θ 가 작으면 $\sin \theta \cong 0$ 이므로

$$\Delta \phi = \Delta \phi_Q - \Delta \phi_P = \frac{2\pi}{\lambda} (1 + \cos \theta) \frac{\partial d_1}{\partial x} Sx \tag{4}$$

$$\Delta\phi \cong \frac{4\pi}{\lambda} \frac{\partial d_1}{\partial x} Sx \tag{5}$$

따라서 간섭계에 의해 측정되는 간섭무늬는 인접한 두 점에서의 변형률인 $\partial d_1/\partial x$ 의 값이 일정한 등고선을 나타 냄을 알 수 있다. 또 식에서 알 수 있듯이 전단량 Sx 의 값 이 0 에 가까울수록 식 (5)는 오차가 작은 정확한 식이 되 지만, 결함을 검출 할 수 있는 간섭계의 민감도는 떨어진 다고 할 수 있다.^[3,4]

3. 시편제작 및 실험장치 구성

시험용기는 Fig. 3 와 같이 제작되었다. 재질은 SUS-304 이며 외경은 110mm 이며 두께는 5mm 이다.

Table. 1 Specification of defects

specimen	Direction	Length(mm)	Depth(mm)
1	defect free	0	0
2	Axis	20	4
3	Circumference	20	4
4	Circumference	20	4



Fig. 3 photograph of specimen

광학계는 Fig. 4 와 같이 방진 테이블 위에 구성되었다. 광원으로는 COHERENCE 사의 모델명 DPSS 532 로서 레이 저의 세기는 Max 500mW 이며, 파장은 532nm 인 Nd-YAG 이다. 변형 여기 방법으로 질소 가압을 선택하였다.^[5]



Fig. 4 Photograph of the Shearography

4. 실험결과

가압은 P1 : 9.8 N/Cm² 에서 P4 : 39.2 N/Cm² 까지 가압하였 다. P2 : 19.8 N/Cm², P2 : 29.4 N/Cm² 이다. 전단량은 10mm 를 x, y 방향으로 하였다. 실험결과는 왼쪽부터 P1, P2, P3, P4 이다.





(b) Results Specimen 1, y-direction shearing Fig. 7 results Specimen 1, Symmetrical measurement (사진왼쪽부 터 P1, P2, P3)



Fig. 8 color image

Fig. 9 line profile

Fig. 5 ~ Fig. 7 에 보여지는 것처럼 축 방향 결함과 원주 방향 결함 모두 무결함과 다른 fringe 패턴을 확인하였고 결함이 있음을 확인 할 수 있다. Fig. 8 과 Fig. 9 는 축 방향 결함을 x 방향으로 전단하여 P3 일 경우의 결과이다. 결함 끝 단에서 응력집중이 발생함을 알 수 있다.^[6] 결함 길이를 측정하기 위해서 Phase map에서 line profile을 추출하여 최 대, 최소점 사이의 화소수를 계산하여 길이를 측정하는 방 법을 이용하였다. 축 방향 결함에 대해 X 축 전단을 하여 측정한 결과 결함의 길이를 구할 수 있었다. 이를 통하여 결함의 길이가 20mm 정도 임을 알 수 있다.

5. 결론

축 방향 결함의 원주방향 파면넓이가 원주방향 결함의 것에 비해 크다. 결함이 받는 힘은 파면의 원주방향 넓이 가 크면 비례하여 커진다. 용접으로 인하여 용접부와 열 영향 부는 변형률이 작아진다. 이로 인하여 용접부와 열 영향부의 결함에서 변형이 모재의 변형에 비하여 상대적으 로 작아 fringe 패턴 검출이 어려웠다. 추후 논문에서는 결 함의 다양한 종류와 크기를 측정하여 결함 정량화에 대한 연구가 필요하다.

후기

본 연구는 교육과학기술부와 한국산업기술재단의 지역 혁신인력양성사업으로 수행된 연구 결과임.

참고문헌

- D. L. Mader, "Holographic and nonholographic NDT for nuclear and coal-fired power plants", SPIE Vol.604, Holographic Nondestructive Testing, pp.37 ~ 56, 1986.
- Y. Y. Hung, "Shearography: A Practical Nondestructive Testing Method", International Advances in Nondestructive Testing, Vol. 14, 1989
- Wolfgang Steinchen, Lianxiang Yang, "Nondestructive testing of micro-cracks using digital speckle pattern shearing interferometry", SPIE, Vol. 3098, Holography and Shearography, pp.528 ~ 535, 1997
- W. Steinchen, L. X. Yang, M. Schuth, G. Kupfer, "Electronic Shearography(ESPI) for direct measurement of Strains", SPIE, Vol. 2248, pp.210² 221
- 문상준, 강영준, 백성훈, 김철중, "실시간 홀로그래픽 간섭법을 이용한 압력용기의 내부결함 측정법", 대한 기계학회, Vol. 20, No. 2, pp2237²2242, 1996.4
- Leland D. Melvin and Brooks A. Childers, James P. Fulton, " Quantitative Analysis of a Class of Subsurface Cracks Using Shearography and Finite Element Modeling", Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, Vol. 12